Wydział	Dzień		Nr zespołu
	Data		
Nazwisko i Imię:	Ocena z przygotowania	Ocena ze sprawozdania	Ocena Końcowa
1.			
2.			
3.			
Prowadzący		Podpis prowadzącego	

Sprawozdanie nr 4

1. Interferencja fal

1.1. Opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest pomiar długości fal elektromagnetycznych metodami interferencyjnymi. Wykorzystujemy do tego następujące przyrządy:

- interferometr Michelsona
- interferometr Fabry-Perota
- siatkę dyfrakcyjną

W eksperymentach zostały wykorzystane mikrofale oraz światło widzialne w postaci lasera o kolorze czerwonym.

1.2. Wstęp teoretyczny

Interferencja

Interferencja jest efektem nakładania się fal. W wyniku nałożenia może nastąpić wzmocnienie fali wypadkowej lub jej osłabienie. Warunkiem trwałej interferencji fal jest ich spójność, czyli korelacja faz i równość częstotliwości. W przeciwnym wypadku może dość np. do dudnienia. Fale powinny też posiadać identyczną częstość kołową w i mieć taką samą polaryzację. Natężenia nakładających się fal opisane są wzorami

$$E_1 = E_{01} sin(\omega t - kx)$$

$$E_2 = E_{02} sin(\omega t - k(x + \Delta))$$

gdzie dla fali drugiej przebywa ona dodatkową drogę Δ która powoduje różnicę w fazach pomiędzy falami.

Podczas interferencji czyli dodaniu się fal otrzymujemy następującą zależność

$$E = E_1 + E_2 = E_{01}sin(\omega t - kx) + E_{02}sin(\omega t - kx - \phi)$$

gdzie $\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta$ - opisuje zmianę fazy spowodowaną przebyciem dodatkowej drogi optycznej.

Używane przez nas detektory reagują na średnią ilość energii padającej na jednostkę powierzchni w jednostce czasu. Energia fali jest proporcjonalna do kwadratu natężenia pola elektrycznego, zależność tą możemy otrzymać z poprzedniego wzoru wynosi ona:

$$E^2 = (E_1 + E_2) = E_{01}^2 sin^2 (\omega t - kx) + E_{02}^2 sin^2 (\omega t - kx - \phi) + 2E_{01}E_{02}sin(\omega t - kx)sin(\omega t - kx - \phi)$$

Z czego po odpowiednich przekształceniach otrzymujemy

$$E^{2} = E_{01}^{2} \sin^{2}(\omega t - kx) + E_{02}^{2} \sin^{2}(\omega t - kx - \phi) + E_{01} E_{02} [\cos\phi - \cos[2(\omega t - kx) - \phi]]$$

Mając powyższą zależność możemy wyznaczyć wcześniej wspomnianą średnią ilość energii na jednostę powierzchni

$$I = E^2 = \frac{E_{01}}{2} \frac{E_{02}}{2} + E_{01} E_{02} \cos \phi$$

Ostatecznie otrzymując

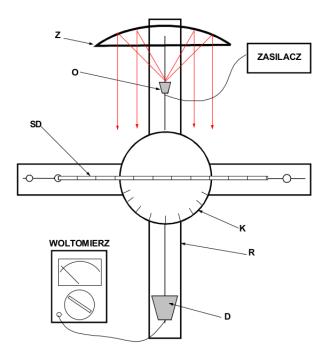
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\phi$$

co dla przypadku przez nas badanego ${\cal I}_1 = {\cal I}_2$ sprowadza się do związku

$$I = 2I_0 + 2I_0 cos\phi$$

w zależności od kąta przesunięcia fazowego $\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$ otrzymujemy 0 lub $4I_0$ bo $\cos \phi$ odpowiednio osiąga wartości -1 lub 1. Z powyższych rozważań wynikia ostatecznie że $\lambda = 2\frac{\Delta}{2m+1}$ dla osłabienia oraz $\lambda = \frac{\Delta}{m}$ dla wzmocnienia.

1.3. Siatka dyfrakcyjna



Rys. 8. Schemat układu pomiarowego z siatką dyfrakcyjną. O - źródło fal elektromagnetycznyc, D detektor fal elektromagnetycznych, Z - zwierciadło, K - kątomierz, R - ruchome ramię lawy konstrukcyjnej, SD - siatka dyfrakcyjna

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego dla siatki dyfrakcyjnej

Do przeprowadzenia eksperymentu z siatką dyfrakcyjną posłużono się układem widocznym na rysunku 1. Źródło mikrofal które znajdowało się w odległości $\frac{1}{2}$ promienia krzywizny zwierciadła wysyłało fale elektromagnetyczne które odbijały się od zwierciadła. Dzięki temu osiągaliśmy równoległe fale elektromagnetyczne. Następnie przechodziły przez szczeliny siatki dyfrakcyjnej i zgodnie z zasadą Huyghensa były one wtórnymi źródłami fal kulistych które ze sobą interferowały dając minima oraz maksima sygnału obserwowanego na woltomierzu w miejsach o odpowiednich kątach względem siatki dyfrakcyjnej w których znajdował się odbiornik fal. Na siatce dyfrakcyjnej dochodzi do powstania fal rozchodzących się kuliście jeśli różnica dróg widoczna na rysunku 2 wynosi $dsin\alpha_m = m\lambda$ wówczas dochodzi do maksymalnego wzmocnienia fali wynikowej.

Otrzymano następujące wyniki:

1.4. Interferometr Michelsona - mikrofale

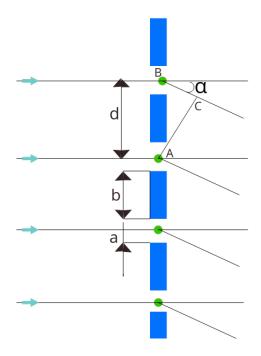
Wiązka mikrofal wychodzi ze źródła i pada na płytkę półprzepuszczlną. Połowa wiązki odbija się od płytki pada na jedno ze zwierciadeł, odbija się i wraca tą samą drogą, przechodzi przez płytkę i pada na detektor. Druga połowa wiązki przechodzi przez płytkę odbija się od drugiego zwierciadła i wraca tą samą drogą, odbija się od płytki, spotyka się z wiązką pierwszą w detektorze. Przesuwając jedno ze zwierciadeł zbadaliśmy ilość maksymalnych wzmocnień obserwowanych w detektorze oraz odległość na jakiej miało miejsce dane wzmocnienie. Wyniki zestawiliśmy w poniższej tabeli.

Lp.	α (°)
1	0
2	26
3	26
4	53
5	55

Tablica 1: Wielokrotne pomiary prądu ${\cal I}_{R_4}$ i napięcia ${\cal U}_{R_4}$ na rezystorze $R_4.$

Lp.	odległość (cm)
1	2
2	3.7
3	5.5
4	7.3
5	9.0
6	10.8
7	12.5
8	14.2
9	16.0
10	17.7
11	19.4
12	21.2
13	23.0
14	24.7
15	26.4
16	28.2
17	29.9

Tablica 2: Wielokrotne pomiary prądu ${\cal I}_{R_4}$ i napięcia ${\cal U}_{R_4}$ na rezystorze $R_4.$



Rysunek 2: Schemat układu pomiarowego dla siatki dyfrakcyjnej

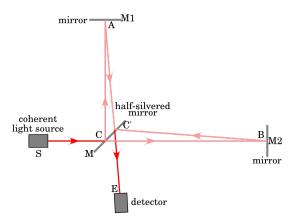
Lp.	odległość (cm)
Numer maksimum, odległość (cm) 0	9.0
18	38.9

Tablica 3: Wielokrotne pomiary prądu ${\cal I}_{R_4}$ i napięcia ${\cal U}_{R_4}$ na rezystorze $R_4.$

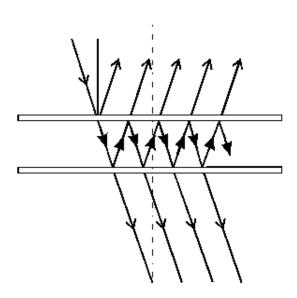
Interferometr Fabry-Perot 1.5.

nterferometr Fabry – Perota składa się z dwóch płytek, jedna z nich przepuszcza część promieniowania, a druga ma zdolność do odbijania. Płytki ustawiamy tak aby, powietrze pomiędzy płytkami tworzyło płaskorównoległą warstwę. Fale, które przez górną płytkę przedostają się do warstwy powietrza, ulegają wielokrotnym odbiciom od ścianek płytek. Jeśli na pierwszą płytkę pada wiązka fal, to z drugiej płytki wychodzi szereg równoległych wiązek. Badaliśmy odległości pomiędzy płytkami P przy maksymalnym wzmocnieniu. Wyniki zestawiliśmy w poniższej tabeli.

Wyniki zestawiliśmy w poniższej tabeli.



Rysunek 3: Schemat układu pomiarowego dla interferometru michelsona https: $//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Michelson_interferometer_with_labels.svg/1024px-Michelson_interferometer_with_labels.svg.png$



Rysunek 4: Schemat układu pomiarowego dla interferometru Fabry-Perot http //www.lodd.p.lodz.pl/ konrad/wyklad8/wyklad8/wyklad2.gif